



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 Of The Patents Rules) क्रमांक : ₀₄₄₁₃₃₁₂₈ SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 375099

आवेदन सं. / Application No. : 4325/CHE/2013

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 24/09/2013

पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT

Madras)

आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.NAGENDRA KRISHNAPURA 2.RAKSHITDATTA K S

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित METHOD FOR DETERMINING DISTORTION CONTRIBUTION OF INDIVIDUAL ELEMENTS IN AN ANALOG CIRCUIT नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १६७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 24th day of September 2013 से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled METHOD FOR DETERMINING DISTORTION CONTRIBUTION OF INDIVIDUAL ELEMENTS IN AN ANALOG CIRCUIT as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 24th day of September 2013 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

INTELLECTUAE

VI OF THE STATE OF

अनुदान की तारीख: 23/08/2021 Date of Grant: पेटेंट नियंत्रक Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 24th day of September 2015 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 24th day of September 2015 and on the same day in every year thereafter.